DEVELOPER FOR RESIST

Publication number: JP2000258920

Publication date:

2000-09-22

Inventor:

NOMOTO SHOGO; SAKAI AKIMITSU; KITAZAWA

KOZO

Applicant:

KAO CORP

Classification:

- international:

H01L21/027; G03F7/32; H01L21/02; G03F7/32; (IPC1-

7): G03F7/32; H01L21/027

- European:

Application number: JP19990357683 19991216

Priority number(s): JP19990357683 19991216; JP19990002173 19990107

Report a data error here

Abstract of JP2000258920

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a developer for a resist so excellent in dissolution selectivity as to promote the solubility of a part to be dissolved and to reduce the solubility of a part not to be dissolved even in the case of a fine resist pattern and capable of attaining development in a shorter time. SOLUTION: The developer for a resist is prepared from one or more selected from a basic compound A and an organic compound B having a phenolic hydroxy group and a carboxyl group in one molecule and/or a salt C formed from the basic compound A and the organic compound B. The developer contains the salt C, further contains the basic compound A and/or the organic compound B and further contains an alkylene oxide compound. A resist is developed with the developer.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-258920

(P2000-258920A) (43)公開日 平成12年9月22日(2000.9.22)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

G03F 7/32 H01L 21/027 G03F 7/32

H01L 21/30

569E

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 9 頁)

(21)出願番号	特顧平 11-357683	(71)出顧人	000000918 花王株式会社
(22)出顧日	平成11年12月16日 (1999. 12. 16)	(72)発明者	東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号 野本 昌吾
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平11-2173 平成11年1月7日(1999, 1, 7)		和歌山市湊1334番地 花王株式会社研究所内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	酒井 章充 和歌山市湊1334番地 花王株式会社研究所 内
		(72)発明者	北澤 宏造 東京都中央区日本橋茅場町 1 -14-10 花 王株式会社内
		(74)代理人	100095832 弁理士 細田 芳徳

(54) 【発明の名称】 レジスト用現像液

(57)【要約】

【課題】微細なレジストパターンにおいても、溶解部に対しては溶解性を促進し非溶解部に対しては溶解性を抑制する、溶解選択性に優れ、より短い時間で現像しうるレジスト用現像液を提供すること。

【解決手段】塩基性化合物A及び分子中にフェノール性水酸基とカルボキシル基とを有する有機化合物Bから選ばれた1種以上、及び/又は塩基性化合物Aと有機化合物Bとから形成された塩Cから調製されてなるレジスト用現像液、塩基性化合物Aと、分子中にフェノール性水酸基とカルボキシル基とを有する有機化合物Bとから形成された塩Cを含有してなるレジスト用現像液、さらに塩基性化合物A及び/又は有機化合物Bを含有してなる前記レジスト用現像液及びさらにアルキレンオキサイド化合物を含有してなる前記レジスト用現像液、並びに該現像液を用いてレジストを現像する現像方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 塩基性化合物A及び分子中にフェノール性水酸基とカルボキシル基とを有する有機化合物Bから選ばれた1種以上、及び/又は塩基性化合物Aと有機化合物Bとから形成された塩Cから調製されてなるレジスト用現像液。

【請求項2】 塩基性化合物Aと、分子中にフェノール性水酸基とカルボキシル基とを有する有機化合物Bとから形成された塩Cを含有してなるレジスト用現像液。

【請求項3】 さらに、塩基性化合物A及び/又は有機 10 化合物Bを含有してなる請求項2記載のレジスト用現像 液。

【請求項4】 有機化合物Bが、式(I): 【化1】

$$(R^{1})_{p}$$
 $(HO)_{q} - (R^{2}) \left[(-R^{3})_{q} - (COOH) \right]_{p}^{1}$
(1)

「式中、R⁻ は炭素数1~4の直鎖状又は分岐鎖状の飽和又は不飽和炭化水素基であり、R⁻ の炭化水素基は1個の酸素原子を有していてもよく、R² は炭素数6~14の環状の骨格からなる不飽和炭化水素基であり、R³ は炭素数1~4の直鎖状又は分岐鎖状の飽和又は不飽和炭化水素基であり、R³ の炭素原子に結合している水素原子は一〇日基で置換されていてもよく、q個の一〇日基の酸素原子は硫黄原子で置換されていてもよく、r個の一〇〇日基の酸素原子は硫黄原子で置換されていてもよく、r個の一〇〇日基の酸素原子は硫黄原子で置換されていてもよく、pは0~3の整数、qは1~3の整数、sは0又は1、rは1又は2を示す〕で表されるカルボン酸である請求項1~3いずれか記載のレジスト用現像液。

【請求項5】 さらに、アルキレンオキサイド化合物を 30 含有してなる請求項 $1 \sim 4$ いずれか記載のレジスト用現像液。

【請求項6】 請求項1~5いずれか記載の現像液を用いてレジストを現像する現像方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レジスト用現像液に関する。更に詳しくは、アジド化合物系、化学増幅系等のポジ又はネガ型レジストによる画像(パターン)形成の際に好適に使用しうるレジスト用現像液に関する。【0002】

【従来の技術】半導体素子や液晶表示素子等の技術分野におけるリソグラフィー技術においては、フォトレジストのより一層の溶解選択性の向上及び形成される微細パターンの均一性の向上が要望されている。本要望に対し、ポジ型、又はネガ型レジストとして、アルカリ可溶ポリマーをベース樹脂としたアジド化合物系、化学増幅系等の高解像度レジストが開発されており、その現像液として4級アンモニウムヒドロキシド等の水溶液が知られている。

【0003】しかしながら、4級アンモニウムヒドロキシドの水溶液のみを現像液として使用した場合には、レジストパターンの微細化に伴い、レジストに対する溶解選択性が低下し、高解像度が要求される分野での応用に対しては満足し得なくなってきた。

【0004】そこで、レジストに対する溶解選択性をさらに向上させるため、4級アンモニウムヒドロキシド等の水溶液にアルキレンオキサイド化合物が添加された現像液が提案されているが〔特公平6-38159号公報、特公平5-73228号公報〕、レジストの溶解選択性が満足されるまでには至っていない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、微細なレジストパターンにおいても、溶解部に対しては溶解性を促進し非溶解部に対しては溶解性を抑制する、溶解選択性に優れ、より短い時間で現像しうるレジスト用現像液を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】即ち、本発明の要旨は、

- (1) 塩基性化合物 A 及び分子中にフェノール性水酸基とカルボキシル基とを有する有機化合物 B から選ばれた1種以上、及び/又は塩基性化合物 A と有機化合物 B とから形成された塩 C から調製されてなるレジスト用現像液、(2) 塩基性化合物 A と、分子中にフェノール性水酸基とカルボキシル基とを有する有機化合物 B とから形成された塩 C を含有してなるレジスト用現像液、
- (3) さらに、塩基性化合物 A 及び/又は有機化合物 B を含有してなる前記(2)記載のレジスト用現像液、(4) さらに、アルキレンオキサイド化合物を含有してなる前記(1)~(3)いずれか記載のレジスト用現像液、並びに(5) 前記(1)~(4)いずれか記載
- 像液、並びに(5) 前記(1)~(4)いずれか記載の現像液を用いてレジストを現像する現像方法に関する。

[0007]

【発明の実施の形態】本明細書にいう塩基性化合物Aと、分子中にフェノール性水酸基とカルボキシル基とを有する有機化合物B(以下、単に有機化合物Bという)とから形成された塩Cとは、塩基性化合物Aと有機化合物Bとの塩及び/又は該塩から生じた解離物をいう。

【0008】本発明の現像液に用いられる原料には、例えば、塩基性化合物A及び有機化合物B;塩C;塩基性化合物A、有機化合物B及び塩C;塩基性化合物A及び塩Cが挙げられる。現像液は、例えば、該原料を水に溶解させることにより調製できる。

【0009】現像液は、塩Cを含有するが、さらに塩基性化合物A及び/又は有機化合物Bを含有していてもよい。

【0010】塩基性化合物Aの例としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナ50 トリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、

リン酸三ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、アンモ ニア等の塩基性無機化合物、エチルアミン、n ープロピ ルアミン、n ーブチルアミン、1,3 ージアミノプロパン 等の1級アミン;ジエチルアミン、ジーn ープロピルア ミン、ジーn ーブチルアミン、4, 4'ージアミノジフ ェニルアミン等の2級アミン;n,n ージメチルエチルア ミン、 n,n-ジエチルメチルアミン、トリエチルアミン 等の3級アミン;ビス(ジアルキルアミノ)イミン等の イミン;モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、 トリエタノールアミン、ジエチルエタノールアミン、プ 10 ロパノールアミン等のアルカノールアミン:ホルムアミ ド、アセトアミド等のアミド;ピロール、ピロリジン、 ピロリドン、ピリジン、モルホリン、ピラジン、ピペリ ジン、オキサゾール、チアゾール等の3~5個の炭素原 子を含む環骨格に、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子か ら選ばれたヘテロ原子を1個以上有する塩基性複素環化 合物;式(II):

[0011]
[(1×2)] R^4 $R^7 - N - R^5$ OH- (II)

【0012】〔式中、 R^4 、 R^5 、 R^6 及び R^7 はそれぞれ独立して炭素数1~6のアルキル基、炭素数7~8のアラルキル基、炭素数2~6のアルケニル基、炭素数6~8のアリール基、炭素数1~6のヒドロキシアルキル基又は炭素数2~6のアルコキシアルキル基を示す〕で表される4級アンモニウムヒドロキシド等の塩基性有機化合物が挙げられる。これらの塩基性化合物Aは単独で又は2種以上を混合して用いることができる。

【0013】式(II)で表される4級アンモニウムヒドロキシドの具体例としては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド(以下、TMAHという)、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウムヒドロキシド、トリブチルメチルアンモニウムヒドロキシド、トリメチルヒドロキシエチルアンモニウムヒドロキシド(以下、コリンという)、テトラエタノールアンモ 40ニウムヒドロキシド、メチルトリエタノールアンモニウムヒドロキシド等が挙げられる。

【0015】本明細書にいう現像液の「溶解選択性」と 50 ル酸、4-ヒドロキシー3-メトキシフェニル酢酸、

は、レジストの溶解部に対しては溶解性を促進し、非溶解部に対しては溶解性を抑制する性質をいう。例えば、ポジ型レジストの場合、紫外線、遠紫外線、エキシマレーザ、X線、電子線等を照射した部分が溶解部にあたり、非露光部が非溶解部にあたる。

【0016】また、本明細書にいう有機化合物Bが有するフェノール性水酸基とは、ベンゼン核、ナフタリン核等の縮合環又はビフェニル等の芳香環の炭素原子に-OH基又は-SH基が直接結合したものをいう。

【0017】さらに、有機化合物Bが有するカルボキシル基の酸素原子の一部又は全部が硫黄原子で置換されていてもよい。

【0018】有機化合物Bの例としては、芳香環にカル ボキシル基が直接結合している化合物等が挙げられる。 該化合物の具体例としては、サリチル酸、mーヒドロキ シ安息香酸、pーヒドロキシ安息香酸、3ーメチルサリ チル酸、3-ヒドロキシー4-メチル安息香酸、2-ヒ ドロキシー3ーイソプロピル安息香酸、2ーヒドロキシ -3-イソプロピル-6-メチル安息香酸、3.5-ジ 20 - tertーブチルー4-ヒドロキシ安息香酸、3-ヒ ドロキシー4ーメトキシ安息香酸、シリング酸、2.4 ージヒドロキシ安息香酸、3,5-ジヒドロキシ安息香 酸、没食子酸、3-アミノサリチル酸、3-アミノ-4 ーヒドロキシ安息香酸、4ーヒドロキシー3ーニトロ安 息香酸、2-ヒドロキシ-5-ニトロ安息香酸、4-ヒ ドロキシー3, 5-ジニトロ安息香酸、3-ヒドロキシ -4-メチル-2-ニトロ安息香酸、5-フルオロサリ チル酸、4-クロロサリチル酸、5-ブロモサリチル 酸、3.5-ジクロロー4-ヒドロキシ安息香酸、4-ブロモー3、5ージヒドロキシ安息香酸、3、5ージヨ ウドサリチル酸、3,5,6-トリクロロサリチル酸、 mーヒドロキシチオ安息香酸、pーヒドロキシジチオ安 息香酸等のベンゼン核を有するモノカルボン酸;5-ホ ルミルサリチル酸、5ーヒドロキシイソフタル酸、2, 5-ジヒドロキシテレフタル酸等のベンゼン核を有する ジカルボン酸; 1-ヒドロキシー2-ナフトエ酸、1. 4-ジヒドロキシー2ーナフトエ酸等のナフタリン核を 有するモノカルボン酸;パモエ酸等のナフタリン核を有 するジカルボン酸; 4'-ヒドロキシー4-ビフェニル カルボン酸等のビフェニルを有するモノカルボン酸等が 挙げられる。これらの有機化合物 B は、単独で又は2種 以上を混合して用いることができる。

【0019】有機化合物Bの他の例として、芳香環にカルボキシル基が直鎖状又は分岐鎖状の飽和又は不飽和炭化水素基を介して結合している化合物等が挙げられる。該化合物の具体例としては、2ーヒドロキシフェニル酢酸、3ーヒドロキシフェニル酢酸、3ーヒドロキシフェニル酢酸、2ー(4ーヒドロキシフェノキシ)プロピオン酸、(±)ー4ーヒドロキシマェニル酢酸 4ーヒドロキシー3ーメトキシフェニル酢酸

L-3, 4-ジヒドロキシマンデル酸、3, 4-ジヒド ロキシフェニル酢酸、2-ヒドロキシケイ皮酸、3-ヒ ドロキシケイ皮酸、4ーヒドロキシケイ皮酸、3ーヒド ロキシー4ーメトキシケイ皮酸、3,4ージヒドロキシ ケイ皮酸、4,4ービス(4ーヒドロキシフェニル) 吉 草酸、pーヒドロキシフェニルピルビン酸、4ーヒドロ キシー3ーニトロフェニル酢酸、3ーフルオロー4ーヒ ドロキシフェニル酢酸、3-クロロー4-ヒドロキシフ ェニル酢酸、 α - エチル - 3 - ヒドロキシ - 2 , 4 , 6 10 ートリヨウドヒドロケイ皮酸等のベンゼン核を有するモ ノカルボン酸; 2. 5-ジヒドロキシー1. 4-ベンゼ ンジ酢酸等のベンゼン核を有するジカルボン酸等が挙げ られる。

【0020】さらに、有機化合物Bとして、ポリカルボ ン酸、ポリチオカルボン酸、ポリジチオカルボン酸等の カルボキシル基の一部がアルコール又はそのアルキレン オキサイド付加物によりエステル化された化合物;ポリ カルボン酸、ポリチオカルボン酸、ポリジチオカルボン 酸等のカルボキシル基の一部がアミン又はそのアルキレ 20 ンオキサイド付加物によりアミド化、イミド化又はエス テル化された化合物等が挙げられる。

【0021】アルコール及びそのアルキレンオキサイド 付加物としては、直鎖飽和アルコール、分岐鎖飽和アル コール、直鎖不飽和アルコール、分岐鎖不飽和アルコー* *ル、芳香環を有するアルコール、脂環又は複素環を有す るアルコール、多価アルコール、それらのエチレンオキ サイド及び/又はプロピレンオキサイド付加物等が挙げ られる。これらのアルコール類はそれぞれ炭素数1~1 8を有する。

【0022】アミン及びそのアルキレンオキサイド付加 物としては、直鎖飽和アミン、分岐鎖飽和アミン、直鎖 不飽和アミン、分岐鎖不飽和アミン、芳香環を有するア ミン、脂環又は複素環を有するアミン、ポリアミン、そ れらのエチレンオキサイド及び/又はプロピレンオキサ イド付加物等が挙げられる。これらのアミン類はそれぞ れ炭素数1~18を有する。

【0023】有機化合物Bの中では、溶解選択性の観点 から、芳香環にカルボキシル基が直接結合している化合 物及び芳香環にカルボキシル基が直鎖状又は分岐鎖状の 飽和又は不飽和炭化水素基を介して結合している化合物 が好ましい。

【0024】有機化合物Bの分子量は、溶解選択性の観 点から、138~500が好ましく、さらに好ましくは 138~300、特に好ましくは138~200であ

【0025】また、さらなる溶解選択性の観点から、有 機化合物Bとして、式(I):

[0026]

【化3】

$$(R^{1})_{p}$$
 $(HO)_{q} \xrightarrow{(R^{2}) \left[(-R^{3})_{s} - (COOH) \right]_{r}^{1}}$
(1)

【0027】〔式中、R¹ は炭素数1~4の直鎖状又は 分岐鎖状の飽和又は不飽和炭化水素基であり、R¹の炭 化水素基は1個の酸素原子を有していてもよく、R² は 炭素数6~14の環状の骨格からなる不飽和炭化水素基 であり、R³ は炭素数1~4の直鎖状、分岐鎖状の飽和 又は不飽和炭化水素基であり、R³の炭素原子に結合し ている水素原子は一〇H基で置換されていてもよく、q 個の一OH基の酸素原子は硫黄原子で置換されていても よく、r個の-COOH基の酸素原子は硫黄原子で置換 されていてもよく、pは0~3の整数、qは1~3の整 数、sは0又は1、rは1又は2を示す〕で表されるカ ルボン酸を使用することが好ましい。

【0028】式(I)において、sが0の有機化合物B の具体例としては、サリチル酸、mーヒドロキシ安息香 酸、p-ヒドロキシ安息香酸、3-ヒドロキシー4-メ チル安息香酸、3ーヒドロキシー4ーメトキシ安息香 酸、シリング酸、2、4-ジヒドロキシ安息香酸、没食 子酸、m-ヒドロキシチオ安息香酸、p-ヒドロキシジ チオ安息香酸等のベンゼン核を有するモノカルボン酸; 5-ヒドロキシイソフタル酸、3.5-ジヒドロキシテ レフタル酸等のベンゼン核を有するジカルボン酸;1-50 及び R^3 は存在しないことがより好ましい。

ヒドロキシー2ーナフトエ酸、1,4-ジヒドロキシー 2-ナフトエ酸等のナフタリン核を有するモノカルボン 酸; 4'ーヒドロキシー4ービフェニルカルボン酸等の ビフェニルを有するモノカルボン酸等が挙げられる。

【0029】また、式(I)において、sが1の有機化 合物Bの具体例としては、2-ヒドロキシフェニル酢 酸、3-ヒドロキシフェニル酢酸、(土)-4-ヒドロ キシマンデル酸、4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニ ル酢酸、3、4ージヒドロキシフェニル酢酸、4ーヒド ロキシケイ皮酸、3,4-ジヒドロキシケイ皮酸等のベ ンゼン核を有するモノカルボン酸;2.5-ジヒドロキ シー1, 4-ベンゼンジ酢酸等のベンゼン核を有するジ カルボン酸等が挙げられる。

【0030】これらの有機化合物Bの中では、溶解選択 性の観点から、式(I)において、R¹が炭素数1又は 2の直鎖状の飽和又は不飽和炭化水素基、R¹ が炭素数 6~12の環状の骨格からなる不飽和炭化水素基、R³ が炭素数1又は2の直鎖状の飽和又は不飽和炭化水素基 であることが好ましい。さらには、 R^2 が炭素数 $6 \sim 1$ 2の環状の骨格からなる不飽和炭化水素基であり、R¹

【0031】式(I) において、溶解選択性の観点から、pは、 $0\sim2$ の整数であることが好ましく、0又は1がより好ましく、0がさらに好ましい。

【0032】また、溶解選択性の観点から、qは、1又は2がより好ましく、1がさらに好ましい。さらに、溶解選択性の観点から、sは、0がより好ましく、rは、1がより好ましい。特に好ましくは、m-ヒドロキシ安息香酸、p-ヒドロキシ安息香酸および2, 4-ジヒドロキシ安息香酸である。

【0033】現像液中の塩Cは、

- 型 塩基性化合物 A と有機化合物 B とから形成された塩 C を水中に添加する方法、
- ② 塩基性化合物 A 及び有機化合物 B を水中に添加して 塩 C を形成させる方法等の方法で調製できる。

【0034】塩Cの中では、溶解選択性の観点から、塩 基性化合物Aの中で好ましいものと、有機化合物Bの中 で好ましいものとから形成される塩がより好ましい。

【0035】有機化合物B及び塩Cの2重量%TMAH 水溶液100重量部に対する25℃での溶解度は、溶解 選択性の観点から、それぞれ0.001重量部以上、好 20 ましくは0.05重量部以上、より好ましくは0.1重 量部以上であることが望ましい。また、溶解選択性の観 点から、有機化合物BのpKaの25℃での第一解離定 数は、0.1~10、好ましくは0.5~6であること が望ましい。

【0036】現像液中における塩基性化合物Aの含有量と、塩Cを形成している塩基性化合物Aの含有量との和(以下、総含有量Aという)は、レジストの溶解部に対する溶解促進の観点から、0.5重量%以上、好ましくは1重量%以上、より好ましくは1.5重量%以上であることが望ましく、レジストの非溶解部に対する溶解抑制の観点から、20重量%以下、好ましくは10重量%以下、より好ましくは5.5重量%以下であることが望ましい。総含有量Aは、好ましくは0.5~20重量%、より好ましくは1~10重量%、更に好ましくは1.5~5.5重量%である。

【0037】また、現像液中における塩基性化合物Aの含有量は、溶解選択性の観点から、0.1~19.5重量%が好ましく、0.5~10重量%がより好ましく、1~5重量%がさらに好ましく、1.5~2.5重量% 40が特に好ましい。

【0038】現像液中における有機化合物Bの含有量と、塩Cを形成している有機化合物Bの含有量との和(以下、総含有量Bという)は、溶解選択性の観点から、0.001~15重量%が好ましく、0.001~10重量%がより好ましく、0.001~4重量%がさ*

〔式中、 R^{*} は水素原子、炭素数 $1 \sim 18$ のアルキル基、炭素数 $7 \sim 18$ のアラルキル基、炭素数が $2 \sim 18$ のアルケニル基又は炭素数 $6 \sim 18$ のアリール基、 R^{*}

* らに好ましく、0.05~3重量%が特に好ましく、0.05~2重量%が最も好ましい。

【0039】現像液中における有機化合物Bの当量と塩Cを形成している有機化合物Bの当量との和(以下、総当量Bという)と、塩基性化合物Aの当量と塩Cを形成している塩基性化合物Aの当量との和(以下、総当量Aという)との比(総当量B/総当量A)は、溶解選択性の観点から0.001~0.80が好ましく、さらに好ましくは0.005~0.60、特に好ましくは0.0

【0040】また、本発明の現像液中における総当量Bと塩基性化合物 Aの当量との比(総当量B/塩基性化合物 Aの当量)は、溶解選択性の観点から、0.001~4が好ましく、さらに好ましくは0.005~1.5、特に好ましくは0.01~1である。

【0041】現像液中における塩Cの含有量は、溶解選択性の観点から、 $0.001\sim34.5$ 重量%が好ましく、 $0.01\sim15$ 重量%がより好ましく、 $0.05\sim10$ 重量%がさらに好ましく、 $0.1\sim5$ 重量%が特に好ましい。

【0042】現像液中に塩基性化合物A及び塩Cが含有されている場合、現像液中における塩基性化合物Aの含有量、塩Cを形成している有機化合物Bの含有量は、例えば、ASTM D2073-66に記載の方法により、現像液及び塩基性化合物Aそのものの全アミン価(KOHmg/g)を測定し、JIS K0070(1992)に記載の方法により有機化合物Bそのものの酸価(KOHmg/g)を測定することにより、それぞれ、算出できる。

【0043】また、現像液にアルキレンオキサイド化合物を含有させることにより、現像液の溶解選択性及び現像速度をさらに向上させることができる。アルキレンオキサイド化合物とは、アルコール、フェノール化合物、アミン、カルボン酸等の活性水素を有する化合物にアルキレンオキサイドを付加させた化合物及びその誘導体をいう。

【0044】アルキレンオキサイド化合物に使用されるアルキレンオキサイドとしては、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、ブチレンオキサイド等が挙げられ、これらはそれぞれ単独で又は併用できる。また、これらは、ランダム又はブロック単位で付加されていてもよい。

【0045】アルキレンオキサイド化合物の中では、溶解選択性の観点から、式(III):

 $R^{8} V^{1} - ((AO) V - Y^{2} R^{9}) V$ (III)

は水素原子、炭素子数1~18のアルキル基又は炭素数 2~18のアルケニル基、Y は-O-基、-COO-50 基、又は

[0046] 【化4】



【0047】基、Aはエチレン基及び/又はプロピレン 基、 Y^2 は存在しないか又は-CO-基、vは1又は 2、wは1又は2、xは1~100の整数、Y¹が-0 -基又は-COO-基のときvとwとの和が2であり、 Y'が

[0048] 【化5】



【0049】基のときvとwとの和が3である〕で表さ れる化合物、多価アルコール又はポリアミンにアルキレ ンオキサイドを付加させた化合物及びその誘導体が好ま しい。

【0050】さらに、溶解選択性の観点から、式(III) において、R[®]は、水素原子、炭素数1~12のアルキ ル基、炭素数7~12のアラルキル基、炭素数2~12 20 のアルケニル基又は炭素数6~15のアリール基である ことが好ましく、水素原子、炭素数1~6のアルキル 基、炭素数7~8のアラルキル基、炭素数2~6のアル ケニル基又は炭素数6~12のアリール基であることが より好ましく、水素原子、炭素数1~4のアルキル基、 炭素数7~8のアラルキル基、炭素数2~4のアルケニ ル基又は炭素数6~8のアリール基であることがさらに 好ましい。

【0051】また、R⁹ は水素原子、炭素数1~12の アルキル基、炭素数2~12のアルケニル基であること 30 が好ましく、水素原子、炭素数1~6のアルキル基又は 炭素数2~6のアルケニル基であることがより好まし い。また、xは、 $1\sim60$ の整数、好ましくは $1\sim50$ の整数、より好ましくは1~30の整数、さらに好まし くは1~15の整数、特に好ましくは2~6の整数であ ることが望ましい。

【0052】多価アルコールにアルキレンオキサイドを 付加させた化合物及びその誘導体としては、エチレング リコール、1,3ープロパンジオール、1,4ーブタン ジオール、1.5-ペンタンジオール、2-ブテンー 1. 4-ジオール等の2価アルコール;グリセリン、 1, 2, 4-ブタントリオール等の3価アルコール;ペ ンタエリスリトール等の4価アルコール:アドニトー ル、アラビトール等の5価アルコール;ソルビトール等 の6価アルコール等の多価アルコールにエチレンオキサ イド及び/又はプロピレンオキサイドを付加させた化合 物、そのアルキルエーテル誘導体、及びそのアルキルエ ステル誘導体が好ましく、特にプロピレンオキサイドを 付加させた化合物が好ましい。エチレングリコール、グ リセリン、ペンタエリスリトールにプロピレンオキサイ 50 ック樹脂と酸反応性架橋剤(メラミン系、シラノール系

ドを付加させた化合物が最も好ましい。

【0053】ポリアミンにアルキレンオキサイドを付加 させた化合物及びその誘導体としては、エチレンジアミ ン、1,3-ジアミノプロパン、N.N-ジメチルー 1,3-プロパンジアミン等のジアミン;ジエチレント リアミン等のトリアミン;トリエチレンテトラミン等の テトラミン等のポリアミンにエチレンオキサイド及び/ 又はプロピレンオキサイドを付加させた化合物、そのア ルキルエーテル誘導体、及びそのアルキルエステル誘導 10 体が好ましく、特にプロピレンオキサイドを付加させた 化合物が好ましい。エチレンジアミンにプロピレンオキ サイドを付加させた化合物が最も好ましい。

【0054】多価アルコール又はポリアミンに付加する アルキレンオキサイドの付加モル数は、溶解選択性の観 点から、2~100であり、好ましくは2~50、より 好ましくは4~35、さらに好ましくは8~25であ る。

【0055】アルキレンオキサイド化合物の現像液にお ける含有量は、溶解選択性の観点から、0.001~5 重量%、好ましくは0.0025~3重量%、より好ま しくは0.005~2重量%、さらに好ましくは0.0 05~1重量%であることが望ましい。

【0056】本発明の現像液は、ポジ型及びネガ型レジ ストの露光工程後に行われる現像工程で使用できる。特 に、該現像液は、微細なレジストパターンが必要とされ る半導体素子又は液晶表示素子の製造工程におけるリソ グラフィー工程中の現像工程で使用されると該現像液の 効果が発揮されやすくなるので、好ましい。

【0057】本発明の現像液を用いてレジストを現像す る際には、例えば、処理すべきウエハ等の基板を、スピ ナーを用いてパドル法等により1枚ずつ又はディップ法 等によりカセット方式で複数枚数をまとめて現像しても よく、またスプレー法等やスピナー等の回転による現像 液の流動等の機械的応力を与えて現像を行ってもよい。 これらの現像方法の中では、現像液の消費量の低減及び 溶解選択性向上の観点から、パドル法によりウエハを1 枚ずつ処理する方法が好ましい。また、現像温度は10 ~60℃が好ましく、15~30℃が特に好ましい。

【0058】本発明のレジスト用現像液を適用する対象 40 となるレジストの種類には、特に限定がない。その例と しては、アルカリ可溶性ノボラック樹脂と光分解剤であ るナフトキノンジアジド化合物等とを構成成分として含 有するポジ型レジスト、アルカリ不溶性の樹脂(p-te rtーブトキシカルボニルオキシスチレン等)と酸発生剤 (トリフェニルスルフォニウムトリフレート等) 等とを 構成成分として含有する化学増幅系のポジ型レジスト、 アルカリ可溶性のノボラック樹脂と感光剤であるアジド 化合物等とを構成成分として含有するネガ型レジスト、 アルカリ可溶性のポリビニルフェノール樹脂又はノボラ

酸反応性架橋剤等)と、光酸発生剤等とを構成成分として含有する化学増幅系のネガ型レジスト等が挙げられる。

【0059】本発明のレジスト用現像液を用いれば、レジストの溶解部に対しては溶解性を促進し、非溶解部に対しては、溶解性を抑制する性質、即ち溶解選択性が向上し、解像度の高い精密な微細パターンをより短時間で形成させることができる。

[0060]

【実施例】実施例1~21

現像液の主成分である塩基性化合物Aが例えばTMAHである場合、現像液中にフリーの状態で存在しているTMAHの量により、現像後のレジストの解像度が大きく変化する。ここで、「現像液中のフリーのTMAHの含有量」とは、〔現像液中の全てのTMAHの含有量〕と〔有機化合物Bで中和された現像液中のTMAHの含有量〕との差である。

【0061】したがって、各実施例において現像液中にフリーの状態で存在する塩基性化合物Aの含有量を一定にすることにより、塩基性化合物A以外の成分によるレ 20ジストの解像度を相対評価できる。塩基性化合物Aの添加量は、フリーの状態で存在する塩基性化合物Aの量と、有機化合物Bによって中和される塩基性化合物Aの量との合計量とした。

【0062】各実施例では、このようにして設定した量の塩基性化合物Aと、有機化合物Bを混合した後、その混合物に純水を添加し、表1に示す所定濃度の現像液を調製した。

【0063】例えば、現像液中のフリーのTMAHの含有量が2.38重量%、mーヒドロキシ安息香酸の含有30量が0.25重量%の現像液(実施例1)1000gを調製する場合、次のようにして該現像液を調製した。現像液中のフリーのTMAHの含有量2.38重量%とする量のTMAH(23.80g)に、mーヒドロキシ安息香酸の中和に要する量のTMAH[3.30g(現像液中のフリーのTMAHの含有量として0.33重量%に該当する。)〕を追加した量のTMAH(27.10g)を含有する、TMAHが15重量%のTMAH水溶液(180.67g)を用意した。これに0.25重量%分のmーヒドロキシ安息香酸(2.50g)を添加し、最後に純水を加えて総量を1000gとし、所定濃度の現像液を調製した。

【0064】なお、実施例 $1\sim21$ で用いた有機化合物 Bは、2重量%TMAH χ R被100重量部に対する溶解度が25000.005重量部以上であった。また、pKaの第一解離定数が2500.5 χ 6であった。【0065】得られた現像液のポジ型フォトレジストに対する評価を次のようにして行った。

12

【0066】ポジ型フォトレジスト(ノボラック樹脂、ジアゾナフトキノン化合物、溶剤)をスピナーを用いて4インチシリコンウエハー上に塗布した。次いで、ホットプレートを用いて、110℃で120秒間プリベークして1.5μmの膜厚を有するフォトレジスト膜を得た。

【0067】このフォトレジスト膜を、縮小投影露光装置(ステッパー)にテストチャートを介して波長365 nmのi線スペクトルで露光した。この後、現像液を用いて、23℃で一定の時間パドル現像を行った。現像後のフォトレジスト膜を純水で30秒間リンスした後、窒素気流下で乾燥した。

【0068】得られたシリコンウエハー上のレジストパターンを走査型電子顕微鏡で観察し(25000倍)、露光部のレジスト膜の残渣の有無を評価した。表中、○は残渣が確認されない場合、△は残渣が少し観察された場合、×は残渣が多く観察された場合を示す。なお、表中の現像時間は、露光部のレジスト膜の残渣が○となる最短時間を示す。

【0069】また、エリプソメータを用いて非露光部のレジスト膜の膜厚を測定し、非露光部のレジストの残膜率を算出した。残膜率は、現像前のレジスト膜厚(1.5 μ m)に対する現像後の非露光部のレジスト膜厚の変化から求めた。それらの結果を表 1 に示す。

【0070】なお、溶解選択性に優れた現像液は、露光部のレジスト膜の残渣が確認されず良好であり、非露光部のレジスト残膜率が大きいものである。

【0071】比較例1~4

TMAHのみの水溶液(比較例1又は2)及び実施例1 と同様にして調製されたレジスト用現像液(比較例3又は4)を用いて、実施例1と同様にレジスト膜の現像を行った。得られた現像液の組成、評価結果等を表1に示す。

40 【0072】 【表1】

	15	現像液の組成 (重量%)			<u> </u>	100 May 100	44年业
実施例	塩基性化合物A の含有量		有機化合物B及び	有合人性物生物の出代の対象を	現像時 間 (秒)	電光部 の ルジスト膜 の 残渣	非電光部の大阪の大阪機
	全ての TMAH	フリー OTMAH	その含有量	(一)			(%)
1	2. 71	2, 38	m-t f 中 安息香酸 0.25	0.061	13	0	98.5
2	2. 71	2. 38	p-t/int/ 安息香酸 0.25	0.061	15	0	99.0
3	2. 71	2. 38	サリチル酸 0.25	0.061	10	0	97.5
4	2. 71	2, 38	チオサリチル酸 0.28	0.061	10	0	97.5
5	2.71	2. 38	m-ピ「ロキンテン 安息香酸 0.28	0.061	13	0	98. 5
6	2, 71	2.38	p-t/中シ外オ安息香酸 0.31	0. 061	13	0	98. 0
7	2, 71	2. 38	3-ヒドロウ-4-350安息香酸0.28	0. 061	10	0	97. 0
8	2.71	2. 38	3,5-ÿ-tert-/チサル-4-ピfロキシ安息 書職 0.45	0. 061	10	0	97. 0
9	2. 71	2, 38	3-と『ロナシー4-ノトキシ安息香酸0.30	0. 061	10	0	97.0
10	2.71	2, 38	3,5-5比『叶〉安息香酸 0.19	0. 041	20	0	98. 5
11	2.71	2. 38	5-ヒパロキシイソフタル酸 0.22	0.041	10	0	97.0
12	2.71	2, 38	1-ヒ ドロキシー2-ナフトエ酸 0.34	0. 061	10	0	97. 0
13	2.71	2, 38	1.4-タヒドロキシー2ーナフトエ酸 0.25	0. 041	13	0	98. 5
14	2.71	2, 38	4' -ヒドロキシー4ーピフェニルカルボン酸の、39	0.061	13	0	98. 5
15	2.71	2. 38	3-上『ロキシフェニル 酢酸 0.28	0.061	13	0	98. 0
16	2.71	2. 38	3-(4-ヒドロキシフュニル)プロピオン酸0.30	0. 061	10	0	97. 5
17	2.71	2, 38	(土)-4-ヒトロキシマンテル 酸 0.30	0.061	10	0	97. 5
18	2, 71	2. 38	3,4-タヒト「ロトシフュニル酢酸 0.20	0. 041	18	0	98. 0
19	2.71	2. 38	2,5-ダヒドロキシー1、4-ベンゼンジ音を確 0.20	0.030	13	0	97. 0
20	全ての Na.PO. 1.66	7リーの Na. PO. 1. 33	p-t	0.066	20	0	97.0
21	全ての KOH 1.66	7リーの KOH 1.33	p-t Pint》安息香酸 0.41	0. 099	18	0	97.0
比較例 1	2. 38	2. 38	-	-	70	0	91.0
2	2. 38	2, 38	**	-	40	Δ	94.0
3	2,71	2. 38	イソフタル 歌* 0.30	0, 061	25	0	95. 0
4	2,71	2. 38	フェノール * 0.34	0. 122	35	0	90.0

(注) *:有機化合物Bには該当しない。

【0073】以上の結果から、以下のことがわかった。 塩基性化合物Aの水溶液に、有機化合物Bを添加して調 製された本発明のレジスト用現像液(実施例1~21) を用いて現像した場合、TMAHのみの現像液(比較例 1又は2)及びTMAH水溶液に、分子中にフェノール 性水酸基を含有しないカルボン酸又はフェノールを添加 40 ールブチルエチルエーテル、HDGはジエチレングリコ して調製されたレジスト用現像液(比較例3又は4)を 用いて現像した場合と比較して、非露光部のレジスト膜 の膜減りを抑制しつつ、溶解選択性の高いレジストパタ ーンが形成された。また、本発明の現像液を用いると、 現像時間を短縮することができた。

【0074】実施例22~37及び比較例5 アルキレンオキサイド化合物を含有するTMAH水溶液 (比較例5)と実施例(実施例1、2、10、12、1 5、18)で調製した現像液にアルキレンオキサイド化 合物を添加した本発明のレジスト用現像液について、実 50 レンオキサイド共重合体 [エチレンオキサイド/プロピ

施例1と同様にレジスト膜の現像を行った。各現像液の 組成及び評価結果を表2に示す。

【0075】なお、表2において、MGはエチレングリ コールモノメチルエーテル、BDGはジエチレングリコ ールモノブチルエーテル、BEDGはジエチレングリコ ールモノヘキシルエーテル、EOPOLはエチレンオキ サイド5モルとプロピレンオキサイド5モルとのブロッ ク共重合体のラウリルエーテル、EGEOはポリエチレ ングリコール(エチレンオキサイド4モル付加物)、P h D G はジエチレングリコールモノフェニルエーテル、 POEHはポリオキシエチレン(エチレンオキサイド6 モル付加)へキシルエーテルアセテート、POEBはポ リオキシエチレン(エチレンオキサイド10モル付加) ブチルアミン、EOPOはエチレンオキサイドープロピ

レンオキサイド(モル比):7/1、平均分子量:約3 000、プルロニックタイプ〕、PENTAPOはペン タエリスリトールのプロピレンオキサイド17モル付加 物、GLYPOはグリセリンのプロピレンオキサイド1 5モル付加物、EDAPOはエチレンジアミンのプロピ* * レンオキサイド 1 6 モル付加物、 P O E S O R T O はポリオキシエチレン(エチレンオキサイド 6 0 モル付加物)ソルビトールテトラオレートを示す。

[0076]

【表2】

Strike (S)	現像液像液の組成(重量%)				現像時	電光部	非電光
実施例 番号	기-0TM AHの含 有量	7月41/次付付 化合物及び その含有量	有機化合物 B 及び その含有量		(秒)	のバスト 膜の残 渣	部の
22	2. 38	MG 0.05	m-ピ゚゚ロキシ 安息香酸	0, 25	10	0	99. 5
23	2. 38	MG 2.00	m-tfuty 安息香酸	0. 25	10	0	98. 5
24	2. 38	BDG 0.01	p-t 『ロキシ 安息香酸	0. 25	12	0	99. 5
25	2. 38	BDG 0.10	p-tf049 安息香酸	0. 25	10	0	99. 0
26	2. 38	BEDG 0.10	3,5-兆/中/安息香酸	0. 19	15	0	99. 0
27	2. 38	HDG 0. 10	3, 4-シヒトロキシフュニル酢酸	0. 20	15	0	98. 5
28	2. 38	BOPOL 0.01	1-ヒドロキシー2-ナフトエ酸	0. 34	10	0	98. 0
29	2. 38	BGEO 0.05	m-L 『ロキシ 安息香酸	0. 25	10	0	99. 0
30	2, 38	PhDG 0.05	3,5-シピ「ロキシ安息香酸	0. 19	15	0	99. 0
31	2. 38	POBH 0.05	3、4ージとドロキシフェニル酢酸	0. 20	15	0	98. 5
32	2, 38	POBB 0.05	p-t 『ロキシ 安息香酸	0. 25	10	0	99. 0
33	2, 38	ROPO 0.01	3. 4-沙上「ロキシフェニル酢酸	0, 20	15	0	98. 5
34	2. 38	PENTAPO 0.01	p-t fichy 安息香酸	0. 25	8	0	99. 5
35	2, 38	GLYPO 0.01	p-LFDHy 安息香酸	0. 25	8	0	99. 5
36	2. 38	POBSORTO 0. 01	m-ピ「ロキシ 安息香酸	0. 25	8	0	99. 0
37	2. 38	BDAPO 0.01	m-L7749 安息香酸	0. 25	8	0	99. 0
比較例 5	2. 38	BOPO 0.05	-		56	0	85. 2

【0077】表2に示された結果から、本発明のレジスト用現像液(実施例22~37)を用いて現像した場合、アルキレンオキサイド化合物とTMAHの水溶液(比較例5)を用いて現像した場合と比較して、非露光部のレジスト膜の膜減りを抑制しつつ、溶解選択性の高いレジストパターンが形成されることがわかる。また、本発明の現像液を用いると現像時間を短縮できることが

わかる。

[0078]

【発明の効果】本発明のレジスト用現像液は、従来の現像液と比較して、レジストの溶解部に対しては溶解性を促進し、非溶解部に対しては溶解性を抑制する溶解選択性に優れ、現像時間を短縮できるという効果を奏する。